# 研究論文

# 20 - 40 K における Sm-Ba-Cu-O バルクに対するパルス着磁による 捕捉磁場と発熱解析

金山 雅彦,藤代 博之<sup>†</sup>,横山 和哉<sup>\*1</sup>,岡 徹雄<sup>\*2</sup>,能登 宏七

# Trapped Field and Heat Generation Analysis Using Pulse-field Magnetization for Bulk Sm-Ba-Cu-O Superconductor Cooled at 20 – 40 K

Masahiko KANEYAMA, Hiroyuki FUJISHIRO<sup>†</sup>, Kazuya YOKOYAMA\*<sup>1</sup>, Tetsuo OKA\*<sup>2</sup> and Koshichi NOTO

**Synopsis**: Pulse-field magnetization (PFM) has been investigated for a bulk Sm-Ba-Cu-O superconductor cryo-cooled at 20 - 40 K using pulse magnetic fields  $B_{ex}$  of 3.83 - 6.07 T. The temperature rise  $\Delta T$  after applying the pulse fields increases as the bulk superconductor's initial temperature  $T_s$  decreases and as the applied field  $B_{ex}$  increases. The generated heat Q, estimated using  $\Delta T$  and the specific heat C of the bulk superconductor, decreases with decreasing  $T_s$  for lower  $B_{ex}$  (=3.83 T), but increases with decreasing  $T_s$  for higher  $B_{ex}$  ( $\geq$ 5.53 T). There is a slight increase in the pinning loss  $Q_p$  determined from the magnetization M vs the applied field  $\mu_0 H_a$  hysteresis curve at a lower  $T_s$ . These results can be explained by the increase in pinning force  $F_p$  at lower temperatures. The lowering of  $T_s$  is one of the promising approaches for enhancing trapped field  $B_T^P$  using PFM.

Keywords: bulk superconductor, pulse-field magnetization, trapped field, temperature rise, pinning loss

#### 1. はじめに

バルク超伝導体中のピン止め中心となる粒子の微細分散 化やバルク結晶の大型化などにより,臨界電流密度  $J_c$ や 捕捉磁場  $B_T$ などの超伝導特性が向上し,その応用の1つ として磁気浮上システム,フライホイール,スパッタリン グターゲット等の超強力な磁石(超伝導バルク磁石)が期 待されている.超伝導バルク磁石はバルク内のピン止め中 心に高密度に磁束線を捕捉することで,Nd-Fe-B 系永久磁 石を遙かにしのぐ捕捉磁場を実現することができ,すでに 29 K で17 Tを超す捕捉磁場が報告されている<sup>1)</sup>.超伝導 バルク磁石における着磁の一般的な方法は,磁場中冷却着 磁(field cooled magnetization: FCM)であるが,超伝導転移 温度  $T_c$  以下に冷却したバルクにパルス磁場を印加し,磁

	Received April 19, 2005 岩手大学工学部材料物性工学科
	〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4 丁目 3-5
	Faculty of Engineering, Iwate University, 4-3-5 Ueda, Morioka,
*1	Iwate 020-8551, Japan (独)物質・材料研究機構 強磁場研究センター = 205 0002 英特問 のくびすせい 2,12
	T 305-0003 次
	National Institute for Materials Science, 3-13, Sakura, Tsukuba,
	Ibaraki 305-0003, Japan
*2	(株)イムラ材料開発研究所
	〒448-0021 愛知県刈谷市八軒町 5-50
	IMRA Material R&D Co., Ltd., 5-50 Hachiken-cho, Kariya, Aichi
	448-0021, Japan
î	E-mail: fujishiro@iwate-u.ac.jp

低温工学 40巻6号 2005年

束を捕捉させるパルス着磁(pulse field magnetization: PFM) もまた、超伝導マグネットを用いないために着磁装置がコ ンパクトで安価となるため、最近盛んに研究されている. 液体窒素温度(77 K)付近では、PFM 法の1つである反復 着磁法(IMRA 法)<sup>2)</sup>や軟磁鉄ヨークの採用 <sup>3)</sup>などにより, FCM による捕捉磁場  $B_{T}^{FC}$ とほぼ同等の捕捉磁場  $B_{T}^{P}$ が実 現されている.しかし、50 K 以下の極低温では、 $B_T^P$ は  $B_{\mathrm{T}}^{\mathrm{FC}}$ に比べて非常に小さい. その主な原因は、PFM にお いてはバルク内で磁束線がピン止め力 F<sub>p</sub>や粘性力 F<sub>v</sub>に逆 らって急激に運動することによって発熱し、この温度上昇 のために臨界電流密度 J。が減少するためであると想像さ れるが、水谷らの報告4)以外、系統的な温度上昇に関する 実験結果は存在しなかった.本研究グループはこれまで に、40 K まで伝導冷却した YBaCuO, SmBaCuO, GdBaCuO 超伝導バルクに対して、種々の印加磁場 Bex や バルク初期温度 T<sub>s</sub>, 立ち上がり時間の異なるパルス磁場 を用いた PFM 実験を系統的に行い,温度上昇 AT や捕捉磁 場  $B_{T}^{P}$ の時間依存性や場所依存性を測定して、PFM にお ける着磁メカニズムを温度測定の観点から明らかにしてき た 5-9). また, AT と超伝導バルクの比熱 C を用いて発熱 量 O を算出し、さらに同一強度を持つ磁場パルスを複数 回印加する実験から、ピン止め損失 Q<sub>p</sub>と粘性力損失 Q<sub>v</sub>の 決定と分離が可能であることを示した<sup>10,11)</sup>.またバルク の外周に金属リングを嵌め合わせ、バルクの発熱を速やか に冷凍機のコールドステージに逃がすことによって温度上 昇を抑制し,捕捉磁場や総磁束量の向上が可能であること を示した<sup>12)</sup>.最近,これまでの温度測定の結果を考察 し,バルクの初期温度と印加磁場強度を最適化すること で,GdBaCuOバルクを用いて $B_T^P$ =4.47 T の磁場捕捉に成 功した<sup>13)</sup>.これまで報告されている PFM 法による最高捕 捉磁場は 3.80 T であり<sup>14)</sup>,4.47 T は現在,PFM 法による 世界最高の捕捉磁場である.

超伝導体を着磁する場合,捕捉磁場を決定するパラメー タの1つはバルクの初期温度  $T_s$ である.超伝導体は低温 にするほど臨界電流密度  $J_c$ が向上するため,ピン止め力  $F_p=J \times B$ が増大し,一般には捕捉磁場が向上する.実際, これまでに報告した  $T_s=40$  K 以上での結果においても  $T_s$ が低いほど大きな捕捉磁場  $B_T^P$ が得られている<sup>10)</sup>.しかし  $T_s$ の低温化は, $J_c$ の増大による発熱の増加と,比熱 Cの 減少による温度上昇の増加も同時に予想される.極低温ま で冷却したバルクに対する PFM 実験の結果は重要である が,これまで温度上昇や捕捉磁場に関する実験結果や発熱 解析の検討は行われていなかった.

本研究では、20 K まで冷却した SmBaCuO 系超伝導体 バルクに対してパルス着磁を行い、温度上昇と捕捉磁場の 関係を明らかにし、低温化が捕捉磁場の向上に与える効果 を検討した.また、温度上昇の原因である  $Q_p や Q_v が$ 、バ ルクの低温化によってどのように変化するかについても考察した.

#### 2. 実験方法

本研究で使用した c 軸配向 SmBaCuO バルク(同和鉱業 (株) 製)は, 直径 45 mm, 厚さ 18 mm で, 直交する Growth Sector Boundary (GSB)に囲まれた 4 つの領域 (Growth Sector Regions: GSRs)を有する. SmBaCuO バルク の組成は、SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>v</sub>(Sm123)とSm<sub>2</sub>BaCuO<sub>5</sub>(Sm211)のモ ル比が Sm123:Sm211=1.0:0.3 であり, Ag<sub>2</sub>O: 15 wt.%, Pt: 0.5 wt.%が添加されている. バルクは強度向上のため真空 中でエポキシ樹脂含侵を施した後、上下面の樹脂は温度応 答を向上させるために取り除いた. バルクを最低到達温度 が約4KのGM (Gifford McMahon)サイクルHe冷凍機(住 友重機械(株))のコールドステージに固定し,伝導冷却 によりバルク表面で 40 K~20 K に冷却した. Fig. 1 にバ ルクのセットアップの様子と、バルク表面の温度及び磁場 測定の位置を示す. バルク中心(P1)の温度 T1 と, GSB に 囲まれた4つの領域のバルク中心から12 mmの位置(P2~ P5)の温度 T2~T5 を, それぞれ GE7031 ワニスによって貼 り付けた直径 76 µm のクロメル-コンスタンタン熱電対を 用いて測定した. P1 から 2.5 mm 離れた場所(PH)での捕捉 磁場  $B_T^P$ は、ホールセンサー(F.W.Bell, Model BHT921)に よって測定した.真空容器表面(バルク表面から3 mm 上 方) でホールセンサーを 1.2 mm 間隔でスキャンさせて,



**Fig. 1** (a) The experimental setup of a SmBaCuO bulk superconductor on the cold stage of a GM cycle helium refrigerator. (b) The positions for the temperature and trapped field measurements on the surface of the bulk disk.

捕捉磁東密度分布  $B_{T}^{3mm}$ と総磁東量 $\phi_{T}$ を測定した.パル スコイル(L=1.08 mH)は液体窒素で冷却し、パルス電源か らパルス電圧 (400~700 V)を印加した.放電回路に直列に シャント抵抗 (150 A, 60 mV)を接続し、印加するパルス磁 場 $\mu_{0}H_{a}$ の時間依存性をデジタルオシロスコープによって 測定した.バルクの初期温度  $T_{s}$ は 20 K, 30 K, 40 K に保 持し、各  $T_{s}$ において  $B_{ex}$ =3.83~6.04 T のパルス磁場(立ち 上がり時間:12 ms)を5発、バルク表面の温度が  $T_{s}$ に戻っ た後に繰り返し印加し(以降, No.1~No.5 パルスと定義 する)、 $T(t), B_{T}^{P}, B_{T}^{3mm}, \phi_{T}$ の測定を行った.

#### 3. 結果と考察

#### 3.1 温度上昇△1と発熱量 @

パルス磁場印加後の温度 T(t)の場所依存性及び,時間依 存性は、印加磁場強度 Bex, バルクの初期温度 Ts, 磁場印 加直前の捕捉磁場分布等により変化する. Fig. 2 に T(t)の 一例として、 $T_s=20$  K, 30 K, 40 K で  $B_{ex}=5.53$  T の No.1 と No.5 パルスを印加したときの各地点での T(t)の結果をそ れぞれ示す. 挿入図には No.1 パルス印加後の捕捉磁束密 度分布 Br<sup>3mm</sup>を示す.パルス磁場印加時(t=0)から各地点の 温度 T(t)は速やかに上昇し、ピークを示した後に低下し、 約 15 分で初期温度 Tsに戻る. 各地点における T(t)の振る 舞いは T<sub>s</sub>が異なっても類似しているが,最大温度上昇 △T<sub>max</sub> は大きく異なる. 例えば, No.1 パルスにおいて P2 での $\Delta T_{\text{max}}$ を比較すると、 $T_{\text{s}}$ =40 K では $\Delta T_{\text{max}}$ =25 K、 $T_{\text{s}}$ =30 Kでは29.5 K, T<sub>s</sub>=20 Kでは37 Kと, T<sub>s</sub>が低温になるに したがって $\Delta T_{max}$ は大きくなる. この傾向は No.5 パルスに おいても同様である.捕捉磁束密度分布より,各 Tsにお いて Bex=5.53 T のパルス磁場印加で、磁束はバルクの中心 まで十分に侵入し捕捉されていることがわかる.

**Fig. 3** に (a)No.1 と(b)No.5 パルスにおける *T2*~*T5* の平 均の 最大温度上昇 *ΔT*<sub>max</sub> の 印加磁場強度 *B*<sub>ex</sub> 依存性を示



**Fig. 2** The time evolution of temperatures T1(t)-T5(t) at (a)  $T_s$ =20 K, (b)  $T_s$ =30 K and (c)  $T_s$ =40 K after applying No.1 and No.5 pulse fields of  $B_{ex}$ =5.53 T. The inset for each figure shows the distribution of the trapped field  $B_T^{3mm}$  after applying the No.1 pulse.

す. No.1 パルス印加においては、全ての印加磁場で $\Delta T_{\text{max}}$ は  $T_{\text{s}}$ の低下により増加する.また印加磁場が大きいほど  $\Delta T_{\text{max}}$ は大きくなり、 $T_{\text{s}}$ =20 K、 $B_{\text{ex}}$ =6.04 Tの磁場印加にお いては $\Delta T_{\text{max}}$ =43 K、すなわちバルクの温度は最高 63 K に も達する. No.5 パルス印加においても、No.1 パルスほど 顕著ではないが同じ振る舞いが見られる.

**Fig.4**に No.1 と No.5 パルス印加における捕捉磁場 B<sub>T</sub><sup>P</sup>



**Fig. 3** The maximum temperature rise  $\Delta T_{\text{max}}$  for each  $T_{\text{s}}$  as a function of the applied field  $B_{\text{ex}}$  for the (a) No.1 and (b) No.5 pulses, respectively.



**Fig. 4** The trapped magnetic field  $B_T^{P}$  for each  $T_s$  as a function of the applied field  $B_{ex}$  for the (a) No.1 and (b) No.5 pulses, respectively.

の印加磁場強度  $B_{ex}$  依存性を示す. No.1, No.5 パルス印 加ともに,低磁場 ( $B_{ex}$ =3.83 T)では,磁束がバルク中央ま で侵入することができないため観測点(PH)での捕捉磁場  $B_T^P$ は小さいが,  $T_s$ =40 K の方がピン止め力が弱いため, 磁束は比較的侵入し易く,その結果  $B_T^P$ は大きくなる.し かし,磁束がバルク中央まで侵入できる高磁場 ( $B_{ex}$ ≥4.70 T)を印加すると,  $J_c$ が大きな  $T_s$ =20 K, 30 K の捕捉磁場の 方が大きくなる. それぞれの  $T_s$ において捕捉磁場を最大 にする印加磁場が存在するが,その原因は Fig. 3 に示す温 度上昇と密接に関係していると考えることができる.

**Fig. 5** に各  $T_s$ において No.1 パルスを印加した場合の捕捉磁場  $B_T^P$  と最高温度  $T_{max}$ の関係を、これまでの結果<sup>10</sup> も含めて示す. 各  $T_s$ で、 $B_{ex}$ =3.83 T、4.70 T、5.53 T、6.04 T の No.1 パルスを印加した場合の( $B_T^P$ ,  $T_{max}$ )をプロットした. バルクの最高温度  $T_{max}$ は  $T2_{max} \sim T5_{max}$ の平均であり、  $B_{ex}$ が増加するとともに  $T_{max}$  は増大する. 図中には 5 T か



**Fig. 5** The summary of the trapped field  $B_T^P$  versus the maximum temperature  $T_{\text{max}}$ . The measured trapped field  $B_T^{FC}$  by FCM corresponding  $T_{\text{max}}$  is also presented.



**Fig. 6** The estimated Q values for each  $T_s$  as a function of  $B_{ex}$  for the No.1 and No.5 pulses. The inset shows the temperature dependence of the specific heat C(T) of the SmBaCuO bulk.

らの FCM による捕捉磁場  $B_T^{FC}$ の結果も示すが、 $(B_T^{FC}, T_{max})$ はこのバルクの最大磁束捕捉能力を示すと考えられ る.  $T_s$ =40 K の場合、印加磁場が大きくなるにつれて  $T_{max}$ ,  $B_T^P$  はともに大きくなり、 $B_{ex}$ =4.70 T の時に  $B_T^P$  が ピークを持つと同時に  $B_T^{FC}$ - $T_{max}$  ラインに最も近づく. し かし、 $B_{ex}$ ≥4.70 T になるとさらに  $T_{max}$  が大きくなり、逆に  $B_T^P$  はラインに沿って減少する. 一方、 $T_s$ =70 K では、  $B_{ex}$ =3.83 T の場合の温度上昇で、すでに  $B_T^{FC}$ - $T_{max}$  ラインに 接触してしまうため、 $B_{ex}$ ≥3.83 T の高磁場印加において  $B_T^P$  はこのラインに沿って単調に減少する. 逆に  $T_s$ =20 K の場合は、 $B_{ex}$ ≤5.53 T では  $T_{max}$ の上昇と共に  $B_T^P$ も上昇す るが、 $B_{ex}$ =6.04 T になると温度上昇が大きいためラインに 沿って減少する. これらの結果から、 $B_T^{FC}$ - $T_{max}$  相図を用 いることで、PFM による捕捉磁場特性を体系的に説明で きることが明らかになった.

パルス着磁における温度上昇のメカニズムを明らかに し、更なる  $B_{\Gamma}^{P}$  増大の方向性を検討するには、 $\Delta T$  よりも 多くの情報を有する発熱量 Q を算出する必要がある. PFM プロセスはほぼ断熱状態で起こっていると考えるこ とができ、この場合には次式のように温度上昇 $\Delta T$  と比熱 Cを用いて発熱量Qを算出することができる<sup>10)</sup>.

$$Q = \int_{T_s}^{T_s + \Delta T_{\text{max}}} C(T) V dT$$
(1)

ここで V はバルクの体積である.比熱 C(T)は、同一組成の 試料を用いて同時測定した熱伝導率  $\kappa$ と熱拡散率  $\alpha$ の比  $C=\kappa/\alpha$ により算出した<sup>15)</sup>. Fig. 6 に No.1 と No.5 パルス印加 に対して算出した発熱量 Q の印加磁場依存性を示す. No.1, No.5 パルスともに印加磁場が大きくなると発熱量は 増大する. Fig 3 に見られた $\Delta T_{max}$ の大きな  $T_s$ 依存性は、発 熱量 Q で見ると非常に小さいが、特徴的な違いが存在す る.すなわち、No.1 パルスでは、低磁場印加( $B_{ex} \leq 4.70$  T)で は  $T_s$ が高い方が発熱量は大きく、高磁場印加( $B_{ex} \leq 5.53$  T)で は  $T_s$ が低い方が発熱量は大きい.これは、Fig 4 に見られ た捕捉磁場の関係と定性的に一致しており、発熱が磁束の ピン止めと密接に関係しており、 $T_s$ が低い方が  $F_p$ が大きい ことに起因している.

#### 3.2 磁化曲線から算出したピン止め損失 Q

臨界状態モデルによると、印加磁場 $\mu_0 H_a$ と磁化 M の関係を示す磁化ヒステリシス曲線から、近似的にピン止め損失  $Q_p$ を算出することができる.本研究ではデジタルオシロスコープを用いて、パルス磁場印加時の $\mu_0 H_a(t)$ とバルク表面の局所磁場  $B_L(t)$ を測定した.超伝導体の M は、 $\mu_0 H_a$ と  $B_L$ を用いて、次式のように求めることができる.

$$M = B_L - \mu_0 H_a \tag{2}$$

**Fig.** 7 に  $T_s$ =20 K 及び 40 K での  $B_{ex}$ =5.53 T 印加時の  $\mu_0H_a(t) \ge B_L(t)$ の時間依存性を示す.  $T_s$ =20 K において,  $\mu_0H_a(t)$ は立ち上がり時間 12 ms で速やかに上昇するが,  $B_L(t)$ は最初の 8 ms の間は徐々に増加し,その後 $\mu_0H_a$ の値 が約5 T を超すと急激に増加する.この理由は、 $\mu_0H_a$ が5 T 以下では侵入磁束がピン止め表面障壁を壊すことができ ず,超伝導体内に磁束がほとんど侵入できないが、5 T 以 上ではこの表面障壁が崩壊するためと考えることができ る. 一方,  $T_s$ =40 K においては、 $B_L(t)$ は7 ms 以降急激に増 加する.この場合,磁束が表面障壁を壊す印加磁場 $\mu_0H_a$ は約 4.5 T であり、この値は  $T_s$ =20 K の場合より小さい. これは、 $T_s$  が高いほどピン止め力  $F_p$  が小さくなることを 反映している.

**Fig. 8** に  $T_s$ =20 K 及び 40 K で,  $B_{ex}$ =5.53T 印加時の No.1, No.2, No.5 パルス印加における磁化曲線を示す.  $T_s$ =20 K の No1 パルス印加では、大きなヒステリシスルー



**Fig. 7** The time evolutions of the applied field  $\mu_0 H_a(t)$  and local field  $B_L(t)$  after applying the pulse field of  $B_{ex}$ =5.53 T at (a)  $T_s$ =20 K and (b)  $T_s$ =40 K.



Fig. 8 The pulse number dependence of the *M* vs.  $\mu_0 H_a$  curves for  $B_{ex}$ =5.53 T at (a)  $T_s$ =20 K and (b)  $T_s$ =40 K.

プが観測される. ループが囲む面積は, 捕捉磁束量の増分  $\Delta \phi_{\Gamma}$  と密接に関係することをすでに明らかにしており<sup>9)</sup>, この面積が着磁過程におけるエネルギー損失, すなわちピ ン止め損失  $Q_{p}$  と考えることができる. No.2 パルス印加で は, ヒステリシスループは急激に小さくなり, No.5 パルス 印加ではほとんど消失する.  $T_{s}$ =40 K の No.1 パルス印加の ヒステリシスループは,  $T_{s}$ =20 K の場合とほぼ同様である が, ループが囲む面積はわずかに小さい. 一方, No.2 パル ス印加では, 逆に  $T_{s}$ =20 K の場合よりループが囲む面積は 大きい. これは No.2 パルスによる捕捉磁束の増分が 40 K の方が大きいことを示している.

**PFM** における総発熱量 Q は、ピン止め損失  $Q_p$  と粘性力 損失  $Q_v$ の和と考えられるので、次式によって  $Q_v$ が算出で きる.

$$Q_{\nu} = Q - Q_{p} \tag{3}$$

**Fig. 9**に、No.1 パルス印加における発熱量 *Q*、ピン止め 損失 *Q*<sub>p</sub>、及び式(3)を用いて算出した粘性力損失 *Q*<sub>v</sub>の印加 磁場依存性を、*T*<sub>s</sub>=20 K、40 K のそれぞれについて示す. 20 K、40 K ともに、磁束が完全にバルク中心まで侵入でき ない低磁場印加(*B*<sub>ex</sub>=3.83 T)では、発熱はほとんどすべて *Q*<sub>v</sub>であるが、印加磁場の増大とともに *Q*<sub>p</sub>が支配的になる ことが分かる. *B*<sub>ex</sub>=4.73 T ではピン止め力の小さい *T*<sub>s</sub>=40 K の場合に *Q*<sub>p</sub>が大きくなるが、*B*<sub>ex</sub>≥4.70 T の高磁場になると 逆に *T*<sub>s</sub>=20 K の場合に *Q*<sub>p</sub>が大きくなる. 一方、*Q*<sub>v</sub>はわず かに *B*<sub>ex</sub>の増加とともに増大するが、*T*<sub>s</sub>による違いは明 確には見られない.



**Fig. 9** The total Q estimated by the temperature rise  $\Delta T_{\text{max}}$ , pinning loss  $Q_p$  estimated by the M vs.  $\mu_0 H_a$  curve and viscous loss  $Q_v$  (=Q- $Q_p$ ) as a function of  $B_{\text{ex}}$  for the No.1 pulse at (a)  $T_s$ =20 K and (b)  $T_s$ =40 K.



**Fig. 10** The total Q, pinning loss  $Q_p$  and viscous loss  $Q_v$  (=Q- $Q_p$ ) as a function of  $B_{ex}$  for the No.5 pulse at (a)  $T_s$ =20 K and (b)  $T_s$ =40 K.

**Fig. 10** に, No.5 パルス印加における *Q*, *Q*<sub>p</sub>, *Q*<sub>v</sub>の印加 磁場依存性を, *T*<sub>s</sub>=20 K, 40 K のそれぞれについて示す. この場合, *Q*<sub>p</sub>は *T*<sub>s</sub>=40 K の *B*<sub>ex</sub>=6.07 T 印加で *Q*<sub>p</sub>が増大し ているが, その他はほとんどゼロである. *T*<sub>s</sub>=40 K の *B*<sub>ex</sub>=6.07 T では, **Fig. 4** に示す捕捉磁場や総磁束量が *B*<sub>ex</sub>=5.53T よりも減少しており, この *Q*<sub>p</sub>の増大は, 大きな 磁場を印加したために生じる磁場捕捉とは無関係な損失で ある. 従って, この場合以外の No.5 パルス印加では, 発 熱のほとんど全てが *Q*<sub>v</sub>と考えることができる. No.5 パル スの *Q*<sub>v</sub> は *B*<sub>ex</sub> の増加とともに徐々に増加し, No.1 パルス における *Q*<sub>v</sub> とほぼ等しい. このことは, *Q*<sub>v</sub> はバルクに捕 捉された磁束の存在に依らないと考えられる.

## 4. まとめ

初期温度  $T_s$ =20~40 K に保持した SmBaCuO 超伝導バル クに,  $B_{ex}$ =3.83~6.07 T のパルス磁場を5回印加し(No.1 ~No.5 パルス), 温度上昇 $\Delta T$ と捕捉磁場  $B_T^P$ の関係を詳細 に検討した.

- 磁束が捕捉されていないバルクにパルス磁場を印加した場合(No.1 パルス),温度上昇AT はバルクの保持温度 T<sub>s</sub>が低温になるほど大きく、また高磁場 B<sub>ex</sub>を印加するほど大きくなった.T<sub>s</sub>=20 K で B<sub>ex</sub>=6.04 T 印加時には温度上昇は 43 K にも達した.温度上昇はパルス印加回数とともに徐々に減少し、No.3 パルス以降はほぼ一定値になった.No.5 パルスに対する温度上昇は、No.1 パルスと同様にバルクの保持温度 T<sub>s</sub>が低温になるほど大きく、また高磁場を印加するほど大きくなった.
- 2. 捕捉磁場  $B_{\Gamma}^{P}$  は低磁場印加(例えば  $B_{ex}$ =3.83 T)では  $T_{s}$  が高い方が大きく,高磁場印加(例えば  $B_{ex}$ =5.53 T)ではピン止め力  $F_{p}$ の大きな低温の方が大きくなる ことが分かった.これは,超伝導体中の磁場侵入に対 するポテンシャル障壁が低温では高いため,低い磁場 では破壊されないが,ポテンシャル障壁は温度の上昇 とともに低下するため,弱い磁場印加でも破壊して磁 束が侵入するためと考えることが出来る.
- 3. 最大温度上昇 $\Delta T_{max}$  とバルクの比熱 *C* から算出した発 熱量 *Q* は、各  $T_s$  で印加磁場とともに増大する. 低磁 場印加では  $T_s$  が高い方が *Q* は大きく、高磁場印加で は  $T_s$  が低い方が *Q* は大きいことが分かった. また、 同一パルス磁場を複数回印加することで、発熱量は減 少し、3回目以降ほぼ一定値に達する.
- 4. 印加磁場 $\mu_0 H_a$ と磁化 M のヒステリシス曲線から,各  $T_s$ ,各 $B_{ex}$ に対するピン止め損失 $Q_p$ を算出した.また 粘性力損失 $Q_v$ は,発熱量 $Q \ge Q_p$ の差 $Q_v=Q-Q_p$ から求 めた.低磁場印加では $Q_v$ が支配的であるが,高磁場 印加では $Q_p$ が支配的になる.No.1 パルスでは $Q_v$ は $T_s$ によらず $B_{ex}$ の増加とともにわずかに増大する.一

方、 $Q_p$ は高磁場側で $T_s$ が低い方が大きい.

5. 磁場中冷却着磁と同様にパルス着磁においても,バル ク温度 *T*<sub>s</sub>の低温化はピン止め力 *F*<sub>p</sub>が大きいため.捕 捉磁場 *B*<sub>T</sub><sup>P</sup>を増加させる一つの方法である.しかし, 低温化は比熱の減少による温度上昇*ΔT*の増大が大きく なるため,その効果がほとんど相殺されてしまう.印 加磁場 *B*<sub>ex</sub>の最適化や,複数回のパルス磁場印加など で温度上昇を低減させる工夫をすることで,*F*<sub>p</sub>が大き い特性を生かして,さらに捕捉磁場の向上が可能であ ると考えている.

本研究は、科学技術振興事業団岩手県地域結集型共同研 究事業「生活・地域への磁気活用技術の開発」(平成 11~ 16 年度)の一環として、また平成 16 年度夢県土いわて戦 略的研究推進事業から支援を受けて行われた.誌面を借り て関係者への謝意を表す.

### 参考文献

- M. Tomita and M. Murakami: "High-temperature superconductor bulk magnets that can trap magnetic fields of over 17 tesla at 29 K", Nature 421 (2003) 517-520
- U. Mizutani, T. Oka, Y. Itoh, Y. Yanagi, M. Yoshikawa and H. Ikuta: "Pulsed-field magnetization applied to high-T<sub>c</sub> super-conductors", Appl. Supercond. 6 (1998) 235-246
- H. Ikuta, H. Ishihara, Y. Yanagi, Y. Itoh and U. Mizutani: "Extracting the utmost from the high performance of Sm-Ba-Cu-O bulk superconductors by pulse field magnetizing", Supercond. Sci. Technol. 15 (2002) 606-612
- 4) Y. Yanagi, Y. Itoh, M. Yoshikawa, T. Oka, Y. Yamada and U. Mizutani: "Low Temperature Pulsed Field Magnetization of Melt-Processed Y-Ba-Cu-O Superconducting Bulk Magnet", Advances in Superconductivity IX, Springer, Tokyo (1997) 733-736
- H. Fujishiro, T. Oka, K. Yokoyama and K. Noto: "Time evolution and spatial distribution of temperature in YBCO bulk superconductor after pulse field magnetizing", Supercond. Sci. Technol. 16 (2003) 809-814
- H. Fujishiro, K. Yokoyama, T. Oka and K. Noto: "Temperature rise in Sm-based bulk superconductor after applying iterative pulse fields", Supercond. Sci. Technol. 17 (2004) 51-57
- H. Fujishiro, T. Oka, K. Yokoyama, M. Kaneyama and K. Noto: "Flux motion studies by means of temperature measurement in magnetizing processes for HTSC bulks", IEEE Trans. Appl. Supercond. 14 (2004) 1054-1058
- K. Yokoyama, M. Kaneyama, T. Oka, H. Fujishiro and K. Noto: "Temperature measurement of RE123 bulk superconductors on magnetizing process", Physica C 412-414 (2004) 688-694
- H. Fujishiro, M. Kaneyama, K. Yokoyama, T. Oka and K. Noto: "Rise-time elongation effects on trapped field and temperature rise in pulse field magnetizing for HTSC bulk", to be published in Jpn. J. Appl. Phys. 44 (2005)
- H. Fujishiro, K. Yokoyama, M. Kaneyama, T. Oka and K. Noto: "Estimation of generated heat in pulse field magnetizing for SmBaCuO bulk superconductor", Physica C 412-414 (2004) 646-650

- H. Fujishiro, M. Kaneyama, K. Yokoyama, T. Oka and K. Noto: "Generated heat during pulse field magnetizing for REBaCuO (RE=Gd, Sm, Y) bulk superconductors with different pinning ability", Supercond. Sci. Technol. 18 (2005) 158-165
- 12) H. Fujishiro, K. Yokoyama, M. Kaneyama, T. Oka and K. Noto: "Effect of metal ring setting outside HTSC bulk disk on trapped field and temperature rise in pulse field magnetizing", to be published in IEEE Trans. Appl. Supercond. (2005)
- H. Fujishiro, M. Kaneyama, T. Tateiwa and T. Oka: "A record high trapped magnetic field by pulse field magnetizing using GdBaCuO bulk superconductor", submitted to Jpn. J. Appl. Phys.
- 14) Y. Yanagi, M. Yoshikawa, Y. Itoh, T. Oka, H. Ikuta and U. Mizutani: "Trapped Field Distribution on Sm-Ba-Cu-O Bulk Superconductor by Pulsed-field Magnetization", Advances in Superconductivity XII, Springer, Tokyo (2000) 470-472
- 15) H. Fujishiro and S. Kohayashi: "Thermal conductivity, thermal diffusivity and thermoelectric power of Sm-based bulk superconductors", IEEE Trans. Appl. Supercond. 12 (2002) 1124-1127

金山雅彦 昭和55年9月25日生. 平成15年岩手大学 工学部材料物性工学科卒業. 平成17年同大学院工学研究科博士 前期課程(材料物性工学専攻)修了.専門は超伝導材料学. 平成 17年4月より(株)NEC山形勤務. 低温工学協会会員.

**藤 代 博 之** 昭和 32 年 3 月 8 日生. 昭和 55 年東北大学 工学部電子工学科卒業. 昭和 60 年同大学院工学研究科博士後期 課程(電子工学専攻)修了.(財)半導体研究振興会研究員,九 州工業大学情報工学部助手などを経て、平成5年岩手大学工学部 材料物性工学科助教授.現在に至る.専門は電子材料学,応用物 理学.特に超伝導材料や熱電変換材料の開発と応用に関する研究 に従事.低温工学協会,日本物理学会,応用物理学会,日本セラ ミックス協会会員.工学博士.

横山和 哉 昭和46年1月17日生. 平成11年新潟大学 大学院自然科学研究科博士後期課程修了.同大学院自然科学研究 科助手,(財)いわて産業振興センター研究員を経て,平成16年 より(独)物質・材料研究機構 強磁場研究センター 材料・プ ロセスグループ 特別研究員.主に磁気分離などの磁場応用研究 に従事.低温工学協会会員.工学博士.

岡 徹 雄 昭和 30 年 12 月 3 日生.昭和 54 年京都大学 工学部金属加工学科卒業.同年アイシン精機(株)に勤務.平成 14 年~16 年(財)いわて産業振興センター研究員(出向)を経 て,現在,(株)イムラ材料開発研究所研究開発部に勤務.主に 高温超伝導の応用研究に従事.低温工学協会,日本機械学会,電 気学会,日本金属学会会員.工学博士.

能 登 宏 七 昭和 12 年 10 月生.昭和 37 年東北大学大学 院理学研究科修士課程修了.同大学金属材料研究所助手,助教授 を経て,平成元年岩手大学工学部教授.平成 15 年 3 月定年退 官.現在,岩手大学名誉教授.平成 11 年から 16 年まで科学技術 振興事業団岩手県地域結集型共同研究事業「生活・地域への磁気 活用技術の開発」研究統括.低温工学協会,日本物理学会,電気 学会,日本金属学会会員.理学博士.